Se	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/924,310	HAN ET AL.
Examiner	Art Unit
Md S. Elahee	2614

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
455	404.12, 412.1,420	9/27/2007	ME
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-			
			ı. <u> </u>

INI	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
		DATE	EXMR
East		9/27/2007	ME
			-
	*		
		·	
•			
			!
	٠		